

А. Н. Дмитриев, Е. А. Смертин

АЛГОРИТМ ВЫЧИСЛЕНИЯ ТЕСТОВЫХ ПАРАМЕТРОВ БИНАРНЫХ ТАБЛИЦ В ЗАДАЧАХ РАСПОЗНАВАНИЯ

Необходимость поиска алгоритмов обработки информации (и распознавания образов) немассового характера обостряется в связи с исследованием вновь обнаруживаемых единичных фактов и уникальных предметов (например, гигантские месторождения). В данной работе излагаются алгебраические пути вычисления основных тестовых параметров таблиц в развитии [8, 18, 10].

Рассматриваемые ниже бинарные таблицы, т.е. прямоугольные матрицы $T[a_{ij}]$, $a_{ij} \in \{0, 1\}$ ($i = 1, 2, \dots, m$; $j = 1, 2, \dots, n$), в тексте называются просто таблицами. Целью их изучения является вычисление основных и дополнительных тестовых параметров. Основными тестовыми параметрами таблицы T мы называем число всех ее тупиковых тестов $K(T)$ и числа тупиковых тестов, в которые входит ее j -й столбец $k(j, T)$ ($j = 1, 2, \dots, n$) [10]. Величины, получаемые с помощью основных тестовых параметров, называются дополнительными тестовыми параметрами.

§ 1. Подразделение по составу

Продолжим подразделение столбцов таблицы бинарных символов, начатое в [11].

Пусть T - $m \times n$ -таблица, x_{j_1}, x_{j_2} - ее столбцы. В зависимости от расстояния Хэмминга [18] между ними имеем, что:

$$\rho(x_{j_1}, x_{j_2}) = \begin{cases} 0, & \text{столбцы } x_{j_1}, x_{j_2} \text{ - тождественные} \\ m & \text{столбцы } x_{j_1}, x_{j_2} \text{ - зеркальные (симметричные)} \\ 0 < p < m, & \text{столбцы } x_{j_1}, x_{j_2} \text{ - бесповторные} \end{cases}$$

Если X_{j_1}, X_{j_2} зеркальные или тождественные столбцы, будем говорить, что столбцы X_{j_1}, X_{j_2} - столбцы типа X_{j_1} (типа X_{j_2}). Рангом столбца X_{j_0} $m \times n$ таблицы T называется число

$$V(X_{j_0}) = V_{j_0} = |K_{j_0}^0 - K_{j_0}^1|,$$

где $K_{j_0}^0$ - число нулей в столбце X_{j_0} ; $K_{j_0}^1$ - число единиц.

Столбец X_{j_0} принадлежит к группе I типа X_{j_0} , если выполнено одно из двух условий:

$$V_{j_0} > 0 \text{ и } K_{j_0}^0 > K_{j_0}^1;$$

$$V_{j_0} = 0 \text{ и } I\text{-я строка } X_{j_0} \text{ равна } 0.$$

Определение I. Повторяемостью $\tau(x, T)$ столбца типа x в таблице T называется число столбцов типа x в таблице T . В последующем под составом таблицы будем подразумевать список свойств. Используясь содержанием понятия состава таблицы, выделим несколько классов таблиц: 1. избыточные, 2. эквивалентные, 3. сопряженные. Охарактеризуем их в указанной последовательности.

Избыточные таблицы

Это таблицы без отождествляющих столбцов, т.е. таблицы, все столбцы которых неповторны.

Предложение I. При $n \geq 2^{m-1}$ каждая $m \times n$ таблица T не является избыточной. При $n = 2^{m-1} + 1$ существует единственная с точностью до перестановки столбцов и их симметрии, избыточная таблица

$$T_{\max}^m, \text{ называемая максимальной избыточной.}$$

В качестве T_{\max}^m можно взять, например, таблицу, все столбцы которой - столбцы группы I.

Пусть x - столбец таблицы T_{\max}^m и $V(x) = r$. Выделив все столбцы таблицы T_{\max}^m , имеющие ранг r , и объединив их, получаем таблицу T_r^m .

Таблица размером $m \times n$ S называется таблицей полных рангов (сопряженно т.п.р.), если $S = T_r^m$ для некоторого r и $S = PQ$, S избыточная таблица P, Q - таблицы полных рангов,

Эквивалентная таблица

Через \bar{x} обозначим столбец зеркальный с x . Если T - таблица, t - ее подтаблица, x - столбец T , то t_x - таблица, в которой справа от столбцов из t стоит столбец x . Из определения легко видно, что если t_x - тупиковый тест, то $t_{\bar{x}}$ - тоже тупиковый тест, следовательно, информационный вес тождествен-

ных или зеркальных между собой столбцов таблицы T одинаков, что и дает возможность считать столбцы x и \bar{x} однотипными.

Если в тупиковом тесте сделать перестановку строк, получим снова тупиковый тест. Обозначим $T(i_1, i_2)$ таблицу, получаемую из T перестановкой i_1 -й и i_2 -й строк, а через $T(j_0)$ таблицу, получаемую из T заменой j -го столбца на симметричный. Эти преобразования таблицы T назовем преобразованиями эквивалентности.

Таблица S эквивалентна таблице T , $S \sim T$, если:

$$S = T;$$

$$S = U(i_1, i_2) \text{ где } U - \text{эквивалентная } T \text{ таблица};$$

$$S = U(j_0), \text{ где } U - \text{эквивалентная } T \text{ таблица.}$$

Очевидно, что из $S \sim T, T \sim U$ следует, что $S \sim S, T \sim S, S \sim U$.

Из выведенных определений следует:

Л е м м а I. Если набор столбцов (j_1, j_2, \dots, j_k) таблицы T - тупиковый тест и $S \sim T$, то набор столбцов (j_1, j_2, \dots, j_k) таблицы S - тупиковый тест; поэтому $K(S) = K(T)$; $K(j, S) = K(j, T)$. Теперь уточним предложение I следующим образом.

П р е д л о ж е н и е I'. Пусть m - фиксировано, а каждая максимальная избыточная таблица эквивалентна T_{\max}^m , тогда, если $U \sim T_{\max}^m$, то U - максимальная избыточная таблица. Очевидно, что информационные веса столбцов одного ранга в таблицах полных рангов, в частности, в таблицах T_r^m и T_{\max}^m

Таблицы сопряженные

Рассматриваются таблицы, сопряженные к столбцу. Пусть x - какой столбец таблицы T , что i_1 -я и i_2 -я его строки различны. Выделим из T столбцы с совпадающими i_1 -й и i_2 -й строками и составим из них таблицу. Обозначим ее $T(i_1, i_2)$, тогда таблицу вида $(T(i_1, i_2))$ назовем таблицей, сопряженной к столбцу x по i_1 -й и i_2 -й строкам в таблице T .

Л е м м а 2. Всякий тупиковый тест таблицы T , в который входит столбец x , является тупиковым тестом в некоторой $T(i_1, i_2)$ и причем в таблице $(T(i_1, i_2))$ x - столбец x входит во все тупиковые тесты.

§ 2. Избыточные таблицы и вычисление тестовых параметров.

Обозначим через T^x таблицу T , если в T нет столбцов типа

Х. Если в T есть столбцы типа X, то T* получается из T удалением одного столбца типа X. Через U(T) обозначим множество тупиковых тестов таблицы T, через U(X, T) - ту часть множества, в которую входит X. Через T* обозначим подтаблицу T, являющуюся избыточной и имеющую в составе столбцы всех типов, которые встречаются в T.

О п р е д е л е н и е 2. Характеристикой П(t, T) тупикового теста t = x₁, ..., x_k в таблице T назовем число П(t, T) = z(x₁, T) z(x₂, T) ... z(x_k, T).

Т е о р е м а I.

$$K(T) = \sum_{t \in U(T^*)} \Pi(t, T); \quad K(X, T) = \sum_{t \in U(X, T^*)} \Pi(t, T) = K(T) - K(T^*)$$

Пусть T - избыточная таблица zT = TT...T. Рассмотрим предел отношения $\frac{K((zT)^k)}{K(zT)}$ при $z \rightarrow \infty$. Прежде всего

ясно, что $\frac{K((zT)^k)}{K(zT)} \leq 1$. Далее,

$$\frac{K((zT)^k)}{K(zT)} = \frac{\sum_{t \in U(T^*)} \Pi(t, (zT)^k)}{\sum_{t \in U(zT)} \Pi(t, zT)} = \frac{\sum_{t \in U(zT)} \Pi(t, (zT)^k) + \sum_{t \in U(T^*) \setminus U(zT)} \Pi(t, (zT)^k)}{\sum_{t \in U(zT)} \Pi(t, zT) + \sum_{t \in U(T^*) \setminus U(zT)} \Pi(t, zT)}$$

$$= \frac{\sum_{t \in U(zT)} \Pi(t, (zT)^k) + \sum_{t \in U(T^*) \setminus U(zT)} \Pi(t, zT)}{\sum_{t \in U(zT)} \Pi(t, zT) + \sum_{t \in U(T^*) \setminus U(zT)} \Pi(t, zT)} \rightarrow \frac{\sum_{t \in U(zT)} \Pi(t, (zT)^k)}{\sum_{t \in U(zT)} \Pi(t, zT)} =$$

$$\frac{(z z(X, T) - 1) \sum_{t \in U(zT)} \frac{\Pi(t, zT)}{z z(X, T)}}{z z(X, T) \sum_{t \in U(zT)} \frac{\Pi(t, zT)}{z z(X, T)}} = \frac{z-1}{z} \rightarrow 1 \text{ при } z \rightarrow \infty, \text{ следовательно}$$

$$\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{K((zT)^k)}{K(zT)} = 1.$$

Это показывает, что информационным весом отдельного столбца в построенных таким образом таблицах при больших значениях z можно пренебречь.

Нахождение тестовых параметров таблиц производится с помощью теоремы I. Заметим, что вместо m x n таблицы T* в формулах теоремы I можно подставить T_{max}^m; тогда для любой m-строчной таблицы можно найти ее тестовые параметры через повторяемость столбцов. Приведем такие формулы для m = 3, 4, а для

m = 5 отсылаем читателя к приложению I.

1. Решение 3 x n - таблиц:

$$T_{max}^3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & I \\ 0 & I & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ X & X & X \\ I & 2 & 3 \end{bmatrix} \quad U(T_{max}^3) = \{ X_1 X_2 X_1 X_3 X_2 X_3 \}$$

Полагая $z_j = z(x_j, T)$, i = 1, 2, 3 для произвольной таблицы T, состоящей из трех строк, по теореме I получаем:

$$K(T) = z_1 z_2 + z_1 z_3 + z_2 z_3 = z_1(z_2 + z_3) + z_2 z_3;$$

$$K(X_1, T) = z_2 + z_3;$$

$$K(X_2, T) = z_1 + z_3;$$

$$K(X_3, T) = z_1 + z_2.$$

2. Решение 4 x n - таблиц:

$$T_{max}^4 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & I & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & I & 0 & 0 & I & I \\ 0 & I & 0 & 0 & I & 0 & I \\ I & 0 & 0 & 0 & I & I & 0 \\ X_1 X_2 X_3 X_4 X_5 X_6 X_7 \end{bmatrix}$$

Приведем формулы только для K(T), K(X_j, T):

$$K(T) = z_1[z_2(z_3 + z_4) + z_3 z_4] + z_2 z_3 z_4 + (z_6 + z_7)(z_1 z_2 + z_3 z_4) + (z_5 + z_7)(z_1 z_3 + z_2 z_4) + (z_5 + z_6)(z_1 z_4 + z_2 z_3) + z_5(z_6 + z_7) + z_6 z_7;$$

$$K(X_1, T) = z_3 z_4 + z_2(z_3 + z_4) + z_2(z_6 + z_7) + z_3(z_5 + z_7) + z_4(z_5 + z_6);$$

$$K(X_2, T) = z_3 z_4 + z_1(z_3 + z_4) + z_1(z_6 + z_7) + z_4(z_5 + z_7) + z_3(z_5 + z_6);$$

$$K(X_3, T) = z_1 z_2 + z_4(z_1 + z_2) + z_4(z_6 + z_7) + z_1(z_5 + z_7) + z_2(z_5 + z_6);$$

$$K(X_4, T) = z_1 z_2 + z_3(z_1 + z_2) + z_3(z_6 + z_7) + z_2(z_5 + z_7) + z_1(z_5 + z_6);$$

$$K(X_5, T) = (z_1 + z_2)(z_3 + z_4) + z_6 + z_7;$$

$$K(X_6, T) = (z_1 + z_3)(z_2 + z_4) + z_5 + z_7;$$

$$K(X_7, T) = (z_1 + z_4)(z_2 + z_3) + z_5 + z_6.$$

Промоздкость формул получения тестовых параметров для таблиц с m = 4, 5, например K(T_{max}⁵ = 265), вынуждает использовать только часть множества U(T_{max}^m).

В следующем параграфе на основе свойств эквивалентных таблиц и т.п.р. излагается более экономичный способ получения тестовых параметров.

§ 3. Эквивалентные таблицы и таблицы полных рангов

Пусть S и T - такие таблицы, что $S^* \sim T^*$, причем каждый столбец таблицы T^* преобразованием $T \in S^*$ переводится в столбец y_j . Тогда лемма I и теорема I позволяют сформулировать следующее:

Предложение 2.

$$K(S) = \sum_{t=x_{j_1} \dots x_{j_r} \in T(S)} z(y_{j_1}, S) \dots z(y_{j_r}, S);$$

$$K(T) = \sum_{t=y_{k_1} \dots y_{k_p} \in T(S)} z(x_{k_1}, T) \dots z(x_{k_p}, T).$$

Данное предложение показывает, что таблицы составленные из столбцов эквивалентных неизбыточных таблиц, могут решаться лишь по одной из этих неизбыточных. Дальнейшее изложение ведется для таблиц полных рангов (т.п.р.), которыми является, в частности, T_{max}^m . Одним из свойств т.п.р. является то, что перестановка в т.п.р. любых двух строк или изменение в ней столбцов не симметричны, не меняет свойства т.п.р., причем столбцы не меняют свой ранг.

Покажем применение этого свойства таблиц полных рангов.

Пусть $S = [x_1, x_2, \dots, x_n]$ - т.п.р., причем ее подтаблица $[x_{k_1}, \dots, x_{k_p}]$ составлена из столбцов одного ранга и является т.п.р. Построение формул для вычисления тестовых параметров проводится таким путем: отыскав $T([x_1, x_2, \dots, x_k])$ по теореме I, выписываем формулу вида:

$$K([x_1, x_2, \dots, x_k]) [x_1, x_2, \dots, x_k] = \psi(z_1, z_2, \dots, z_k), \quad (1)$$

где ψ - многочлен от K^2 переменных, z_1, \dots, z_k - повторяемости столбцов типов x_1, \dots, x_k в произвольной таблице T , составленной из столбцов типов x_1, \dots, x_n . После обнаружения $T(x_n, S)$ построим следующие формулы для вычислений

$$K(j, T) = z_j \cdot K(x_j, T), \quad j = k+1, \dots, n$$

и далее

$$K(n, T) = z_n \sum_{t \in T(x_n, S)} \Pi(t, T) = \psi_0(z_1, z_2, \dots, z_n), \quad (2)$$

где ψ_0 - многочлен от n переменных, а $z_j = z(x_j, T), j = 1, \dots, n$;

$$K(n-q, T) = \psi_q(z_1, \dots, z_n) = \psi_0(z_1^q, z_2^q, \dots, z_n^q), \quad q = 1, \dots, n-k-1, \quad (3)$$

где $\psi_q = z(x_j, T_q)$, а T_q получена из T такой перестановкой строк, что столбцы типа x_{n-q} в T перешли в столбцы типа x_n в T_q .

С помощью формул (1) - (3) можно записать

$$K(T) = \psi(z_1, \dots, z_k) + \sum_{q=0}^{n-k-1} \psi_q(z_1, \dots, z_{n-q}, 0, 0, \dots, 0). \quad (4)$$

Теперь становится очевидным, что для пользования формулой теоремы не обязательно находить все множество тупиковых тестов. Но если T - т.п.р., сильно возрастает трудность в нахождении $T(x; T^*)$, преодоления которой осуществляется с помощью таблиц, сопряженных к столбцам т.п.р.

§ 4. Таблицы, сопряженные к столбцам т.п.р.

Пусть x - столбец таблицы T , имеющий в строках с номерами $i_{11} < i_{12} < \dots < i_{1m_1}$ единицы, а в строках с номерами $i_{01} < i_{02} < \dots < i_{0m_0}$ - нули, $m = m_0 + m_1$. Таблицы, сопряженные к x в T исчермываются таблицами $T(i, i_{1q_1}) \quad q = 1, \dots, m_1$, $q = 1, \dots, m_0$. Обозначим через $[A \vee B \wedge \neg C]$ таблицу, составленную из тех столбцов таблиц A, B, \dots, C , которые входят во все тесты A, B, \dots, C . Пусть также $p = \min(m_0, m_1)$. Далее, воспользовавшись фактом, что

$$K(x, [T(i, i_{12}) \cap T(i, i_{13})] x) = 0$$

$$K(x, [T(i, i_1, i_2) \cap T(i, i_2, i_3)] x) = 0,$$

и спираясь на лемму 2 и с помощью [16], приходим к формуле:

$$\sum_{l_1=1}^{m_1} \sum_{q=1}^{m_0} K(T(i, i_{1l_1}, i_{0q}) x) - \sum_{l_1=1}^{m_1} \sum_{q=1}^{m_0} \sum_{l_2=l_1+1}^{m_1} \sum_{q_2=q+1}^{m_0} K([T(i, i_{1l_1}, i_{1l_2}) \cap T(i, i_{1l_1}, i_{0q_2})] x) + (-1)^{p-1} \sum_{l_1=1}^{m_1-p+1} \sum_{q=1}^{m_0-p+1} \dots \sum_{l_p=l_{p-1}+1}^{m_1} \sum_{q_p=q_{p-1}+1}^{m_0} K(T(i, i_{1l_1}, i_{1l_2}, \dots, i_{1l_p}) \cap T(i, i_{1l_1}, i_{0q_1}, \dots, i_{0q_p}) x)$$

Теперь получаем возможность сформулировать.

Предложение 3. Пусть x - столбец в т.п.р. S , таблиц $S(i, i_1, i_2) x, S(i, i_1, i_3) x$ - сопряжение к x . Тогда $S(i, i_1, i_2) x$ и $S(i, i_1, i_3) x$ - эквивалентны с точностью до перестановки столбцов. $S(i, i_1, i_2)$ можно получить из $S(i, i_1, i_3)$ перестановкой i_2 -й и i_3 -й строк, перестановкой столбцов и заменой некоторых столбцов на симметричные. Пусть также T - произвольная таблица, и имеется т.п.р. $S = [x_1, \dots, x_n]$ со следующим свойством: для любого столбца y таблицы T в S найдется столбец типа y .

Найдем множество $T(S(i, i_n, i_{01}) x)$ где x - фиксированный столбец таблицы T и построим формулу для $K(T(i, i_n, i_{01}) x)$:

$$K(T(i, l_n, l_{o1})x) = \sum_{t \in T(S(i, l_n, l_{o1})x)} \Pi(t, T(i, l_n, l_{o1})x) \quad (6)$$

Формулы для $K(T(i, l_n, l_{oq})x)$, где $l = 2, \dots, m$, $q = 2, \dots, m_0$ получается из (6) без поиска тупиковых тестов, применением предложения 3:

$$K(T(i, l_n, l_{oq})x) = \sum_{t \in T([S(i, l_n, l_{o1})x](l_n, l_n)](l_n, l_{oq})} \Pi(t, T(i, l_n, l_{oq})x) \quad (7)$$

Остальные из (5) получаются применением (6) и (7) подстановками вместо некоторых повторяемости нулей (§ 3).

Приложение I

ПРОГРАММА ВЫЧИСЛЕНИЯ ТЕСТОВЫХ ПАРАМЕТРОВ В БИНАРНЫХ 5-СТРОЧНЫХ ТАБЛИЦАХ

В основу программы вычисления всех тупиковых тестов бинарных 5-строчных таблиц положен алгоритм, изложенный в § 3 данной работы. Программа отлажена для М-220, а также для всех других машин с практически одинаковой системой команд (М-20, БЭСМ-4).

В качестве неизбыточной таблицы решения T^* в программе была использована:

$$T^* = T_{max}^5 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

I. Кодирование информации.

а) В ячейке 0330 по 2-му адресу ставится число таблиц, которые надо просчитать $q \leq 0012_8$.

П р и м е р I. Пусть надо просчитать 8 таблиц. Тогда в ячейку 0330 следует поставить:

К	КОП	A ₁	A ₂	A ₃
0	00	0000	0010	0000

б) В ячейку $[0330 + 17_8(i-1) + j]$, ($i=1, 2, \dots, q \leq 12_8, j=1, 2, \dots, 17_8$) ставится тройка чисел $\langle a_{ij}, b_{ij}, \bar{b}_{ij} \rangle$, где $a_{ij} = b_{ij} + \bar{b}_{ij}$, b_{ij} - число столбцов типа j группы I в i-й таблице, \bar{b}_{ij} - число столб-

щот-цифра j - группа II в i-й таблице (см. табл.).

Таблице разбиения столбцов на типы
и тесты на группы

Группы:	Группы I в i-й таблице (см. табл.)																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Был	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
столб-	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
на i-й	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
тестов-	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
ны	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0

Пример 2. Пусть $q = 10_8$, как в примере 1 и 7-й таблице 5-и столбцов I-го типа группы I и 6-и столбцов I-го типа группы II. Тогда в ячейку (0330 + 17·5 + 1), т.е. в ячейку 0463, надо поставить:

π КОП A_1 A_2 A_3
 0 0 0 0013 0005 0006

В итоге исходная информация располагается так:

№ ячейки	π	КОП	A_1	A_2	A_3	
0330	-	-	0330	-	-	КА
0331	-	-	a_{11}	b_{11}	\bar{b}_{11}	информация к I-й таблице
0332	-	-	a_{12}	b_{12}	\bar{b}_{12}	
...	
0347	-	-	a_{117}	b_{117}	\bar{b}_{117}	информация ко 2-й таблице и т.д.
0350	-	-	a_{21}	b_{21}	\bar{b}_{21}	
0351	-	-	a_{22}	b_{22}	\bar{b}_{22}	
...	
0366	-	-	a_{217}	b_{217}	\bar{b}_{217}	

Перфокарты с информацией ставятся в конце колоды.

2. Получение результатов.

Для каждой из q таблиц выдвостя:

а) после теста печати идет число всех тупиковых тестов в таблице, число тупиковых тестов, в которые входит столбец I-го типа, число тупиковых тестов, в которые входит столбец 2-го типа, ..., число тупиковых тестов, в которые входит столбец I7-го типа;

б) после нового теста печати идет информационный вес столбца I-го типа, информационный вес столбца 2-го типа, ..., информационный вес столбца I7-го типа;

в) после третьего теста печати идет информационный вес I-го эталона, информационный вес 2-го эталона, ..., информационный вес 5-го эталона.

0 00 0001 0000 0000 КА 0 01 0001 0002 0070
 0 56 0000 0660 0000 0 05 0072 0070 0070
 0 00 0020 0000 0000 КА 0 01 0002 0007 0073
 0 01 0003 0006 0072 0 05 0001 0073 0071

0 01 0070 0070 0070
 0 01 0002 0603 0071
 0 05 0071 0010 0071
 0 01 0070 0071 0070

4 52 0000 0000 0322
 5 00 0101 0000 0000

0 05 0003 0007 0071
 0 01 0070 0071 0070
 0 01 0004 0005 0071
 0 05 0070 0071 0070
 0 01 0072 0073 0075
 0 05 0011 0075 0071
 0 01 0070 0071 0070
 0 01 0012 0013 0071
 0 01 0071 0075 0071

I I2 0016 0171 0001
 0 00 0000 0000 0164
 0 16 0175 0020 0067
 0 00 0000 0000 0016
 0 00 0116 0000 0017
 0 00 0112 0000 0010
 0 00 0111 0000 0007
 0 00 0110 0000 0012
 0 00 0107 0000 0011
 0 00 0104 0000 0003
 0 00 0103 0000 0004
 0 16 0206 0020 0067

0 05 0071 0014 0071
 0 01 0070 0071 0070
 0 01 0001 0010 0074
 0 01 0074 0011 0074
 0 01 0072 0074 0075
 0 05 0012 0075 0071
 0 01 0070 0071 0070
 0 01 0013 0014 0071
 0 01 0071 0075 0071
 0 05 0015 0071 0071
 0 01 0070 0071 0070
 0 01 0012 0073 0075

0 00 0000 0000 0015
 0 00 0115 0000 0017
 0 00 0113 0000 0010
 0 00 0112 0000 0013
 0 00 0107 0000 0006
 0 00 0106 0000 0011
 0 00 0103 0000 0002
 0 00 0102 0000 0004
 0 16 0217 0020 0067
 0 00 0000 0000 0014
 0 00 0114 0000 0017
 0 00 0112 0000 0007

0 01 0075 0074 0075
 0 05 0013 0075 0071
 0 01 0070 0071 0070
 0 01 0014 0015 0071
 0 01 0071 0075 0071
 0 05 0016 0071 0071
 0 01 0070 0071 0070
 0 05 0070 0017 0075
 0 01 0075 0164 0164
 0 00 0170 0000 0000 КА

0 00 0111 0000 0013
 0 00 0110 0000 0006
 0 00 0107 0000 0012
 0 00 0102 0000 0001
 0 00 0101 0000 0004
 0 16 0230 0020 0067
 0 00 0000 0000 0007
 0 00 0000 0000 0010
 0 00 0000 0000 0013

0 00 0113 0000 0017
0 00 0112 0000 0014
0 00 0111 0000 0015

0 00 0110 0000 0011
0 00 0106 0000 0006
0 00 0105 0000 0003
0 00 0104 0000 0005
0 00 0103 0000 0004
0 00 0101 0000 0002
0 16 0245 0020 0067
0 00 0000 0000 0014
0 00 0112 0000 0017
0 00 0107 0000 0006
0 00 0106 0000 0012
0 00 0103 0000 0001

0 00 0102 0000 0004
0 16 0254 0020 0067
0 00 0000 0000 0015
0 00 0111 0000 0017
0 00 0110 0000 0006
0 00 0107 0000 0011
0 00 0102 0000 0002
0 00 0101 0000 0004
0 16 0263 0020 0067
0 00 0000 0000 0012
0 00 0000 0000 0006
0 00 0110 0000 0017

0 00 0106 0000 0014
0 00 0104 0000 0002
0 00 0103 0000 0004
0 00 0102 0000 0005
0 00 0101 0000 0001
0 16 0274 0020 0067
0 00 0000 0000 0011
0 00 0107 0000 0017

0 00 0102 0000 0001
0 00 0101 0000 0005
0 16 0301 0020 0067
0 00 0000 0000 0014
0 00 0106 0000 0017
0 00 0103 0000 0001
0 00 0102 0000 0004
0 16 0306 0020 0067
0 01 0102 0101 0070
0 05 0103 0070 0070
0 05 0104 0070 0070
0 05 0105 0070 0070
0 01 0070 0164 0164
0 01 0104 0105 0070
0 05 0103 0070 0070
0 05 0104 0105 0071

0 01 0071 0070 0070
0 05 0102 0070 0070
0 05 0101 0070 0070
0 01 0070 0164 0164
0 00 0560 0000 0000 KA
0 00 7777 0000 0000
1 14 0000 0000 0000
1 01 4000 0000 0000
0 52 0000 0000 0000
5 55 0331 0560 0101
5 75 0101 0561 0101
5 01 0101 0000 0101

1 12 0016 0564 0001
0 16 0571 0170 0523
0 00 0164 0000 0170
0 52 0000 0000 0000
5 02 0101 0561 0101
1 36 0000 0572 0171
0 16 0576 0170 0523
1 02 0120 0164 0171

5 04 0121 0120 0140
5 01 0101 0562 0101
1 12 0016 0573 0001
0 52 0000 0000 0000

3 34 0561 0331 0001
3 34 0561 0001 0101
5 55 0001 0560 0001
5 75 0001 0561 0001
5 01 0001 0000 0001
5 75 0101 0561 0101
5 01 0101 0000 0101
7 05 0140 0101 0101
7 05 0140 0001 0001
1 12 0016 0603 0001
0 56 0000 0641 0000
0 00 0632 0000 0631

0 00 0000 0000 0557
4 52 0000 0000 0644
0 55 0631 0640 0000
0 36 0000 0625 0000
4 01 0001 0557 0557
0 56 0000 0625 0000
4 01 0101 0557 0557
0 34 0633 0631 0631
1 12 0016 0621 0001
0 56 0000 0644 0000
0 00 0000 0000 0000
0 00 4000 0000 0000

0 77 0201 7000 0000

0 00 0416 1000 0000
0 00 1062 2000 0000
0 00 2124 4000 0000
0 00 4451 0000 0000
0 00 0000 0000 0000
0 52 0000 0000 0000
4 00 0633 0000 0640
0 56 0000 0616 0000
0 00 0000 0000 0000
1 00 0557 0000 0157
1 12 0004 0642 0001

0 50 0013 0000 7767
0 70 7500 0647 0000
0 16 0652 7501 7610
0 52 0120 0027 0137
0 16 0654 7501 7610
0 52 0140 0027 0156
0 16 0656 7501 7610
0 52 0157 0027 0163
0 00 0000 0000 0000
0 15 0000 0330 0000
0 36 0000 0667 0000
0 33 0330 0670 0330

0 16 0664 0563 0657
0 13 0603 0672 0603
0 13 0564 0671 0564
0 56 0000 0660 0000
0 77 0000 0000 0000
0 00 0000 0001 0000
0 00 0017 0000 0000
0 00 0000 0017 0000

Авторы благодарят Г.И.Русову за помощь, оказанную при отладке программы.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Андерсон Т. Введение в многомерный статистический анализ. Ф.М., М., 1963.
2. Айвазян С.А. Применение методов корреляционного и регрессионного анализа к обработке результатов эксперимента. Зав.лаб., № 7, 8, 1964.
3. Бонгард М.М., Вайнцвайг М.Н. Об оценке ожидаемого качества признаков. Проблемы кибернетики, вып.20. "Наука", М., 1968.
4. Вайнцвайг М.Н. Ос одном алгоритме распознавания двоичных кодов. Проблемы передачи информации, т.2, вып.3, 1966.
5. Ван-дер-Варден Б.Л. Математическая статистика. ИЛ., М., 1960.
6. Григорян С.В., Каблуков А.Д. Об использовании корреляционно-го анализа для интерпретации данных геохимического оздобования. Геол.рудн.месторожд., т.7, № 4, 1965.
7. Губерман Ш.А. Использование обучающихся программ для решения геологических задач. Комплексная интерпретация геологических и геофизических данных на вычислительных машинах, Тр. МИНХ и ГП, вып.62. "Недра", М., 1966.
8. Дмитриев А.Н., Муравлев Ю.И., Кренделев Ф.П. О математических принципах классификации предметов и явлений. Сб. Дискретный анализ, № 7, 1966.
9. Дмитриев А.Н., Муравлев Ю.И., Кренделев Ф.П. Об одном принципе классификации и прогноза геологических объектов и явлений. - Геология и геофизика, № 5, 1968.
10. Дмитриев А.Н., Смиртин Е.А. Связь тестовых параметров таблиц с повторяемостью столбцов. Сб. Всесоюзная конференция по проблемам теоретической кибернетики (тезисы докладов). Новосибирск, 1969.
11. Дмитриев А.Н. Некоторые табличные числа. Сб. Дискретный анализ, вып. 12, Новосибирск, 1968.
12. Левин И.Я. Об эффективности алгоритмов обучения распознаванию образов при обучении по малому числу примеров. Вопросы автоматизации управления производством. Тр. Ленингр. инж.-экономич. ин-та им.П.Толстого, вып.76, 1968.
13. Мамонтова А.Т. Программа вычисления χ^2 -критерия на ЭЦВМ "Минск-2", ВИРГ (Казанский филиал), Алма-Ата, 1967.
14. Манах А.П. Проблемы обучения по малым выборкам при геологическом прогнозировании. Изв. АН КазССР, сер. физ.-мат., № 5, 1969.
15. Цверг И.Н., Овчинникова М.И. Реализация программы "Кора-2" на вычислительной машине "Стрела", Тр.МИНХ и ГП, вып.62. "Недра", М., 1966.
16. Райзер Г.Дж. Комбинаторная математика. "Мир"; М., 1966.
17. Смирнов Н.В., Душин-Барисовский И.В. Курс теории вероятностей и математической статистики для технических приложений. "Наука", М., 1969.
18. Соловьев Н.А. Об одном свойстве таблиц с туловыми тестами одинаковой длины. Сб. Дискретный анализ, вып.12, Новосибирск, 1968.
19. Слепян В.А. Вероятностные характеристики распределения туловых тестов. Сб. Дискретный анализ, вып.12, Новосибирск, 1968.
20. Слуцкая Т.Л. Алгоритмы вычисления информационных весов признаков. Сб. Дискретный анализ, вып.12, Новосибирск, 1968.
- 21 Bhargava V.P. A nonparametric test for the problem of several samples *Ann. Math. Statistics* 1961, 32, №4.
22. Chow C.K. Liu C.N. An approach to structure adaptation in pattern recognition. *IEEE Trans. Syst. Sci. Cybernet.* 1966, 2, №2.
- 23 Chow C.K. A class nonlinear recognition procedures. *IEEE Trans. Syst. Sci. Cybernet.* 1966, 2, №2.
24. Lewis P.M. Approximating Probability Distributions to Reduce Storage Requirements. *Information and Control.* 1959, Vol. 2, №3.